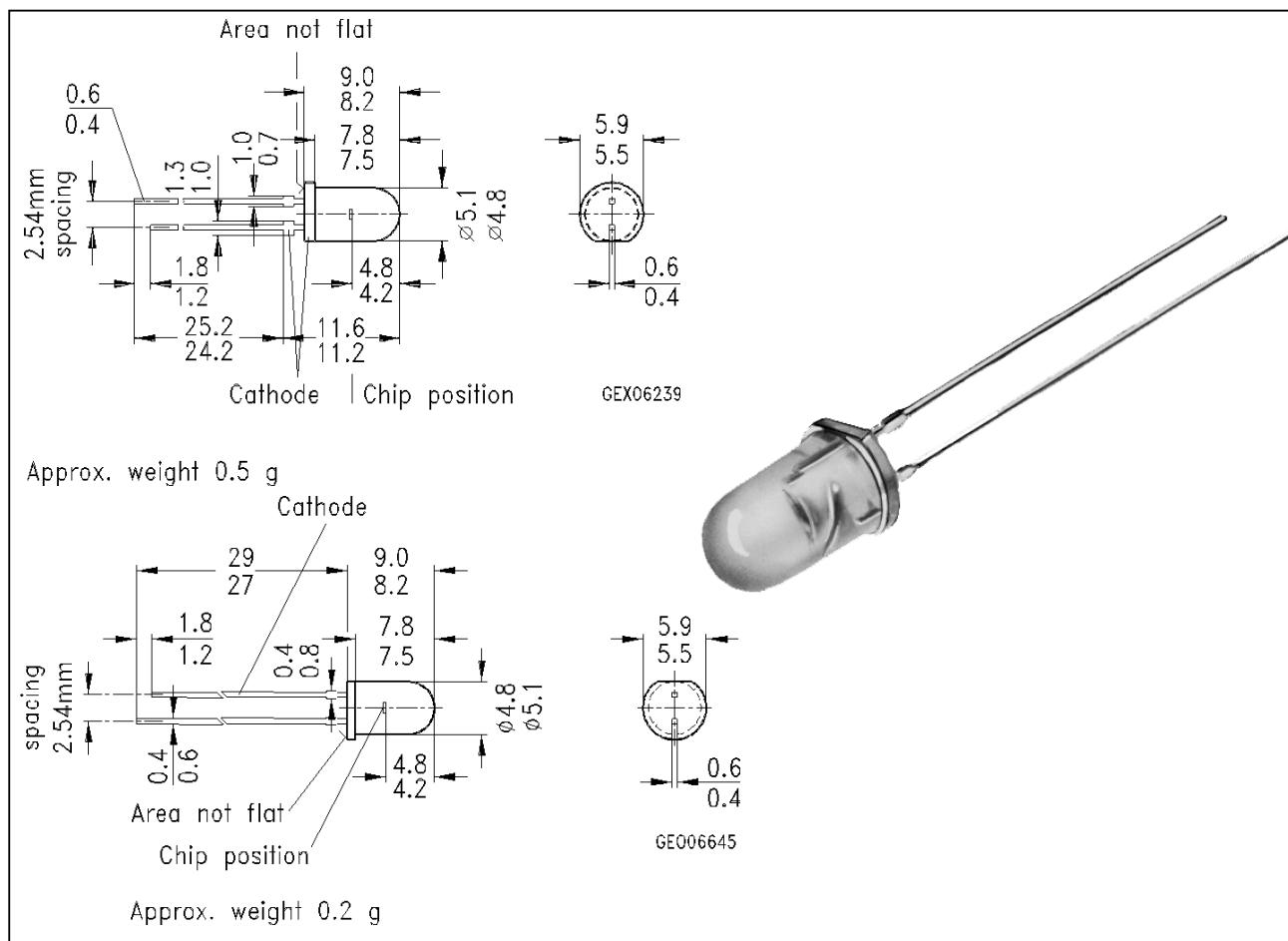


## GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter

LD 271  
LD 271 L



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

### Wesentliche Merkmale

- GaAs-IR-LED, hergestellt im Schmelzepitaxieverfahren
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Impulsbelastbarkeit
- Lange Anschlüsse
- Gruppiert lieferbar
- Gehäusegleich mit SFH 300, SFH 203

### Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern
- Gerätefernsteuerungen
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb

### Features

- GaAs infrared emitting diode, fabricated in a liquid phase epitaxy process
- High reliability
- High pulse handling capability
- long leads
- Available in groups
- Same package as SFH 300, SFH 203

### Applications

- IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers
- Remote control of various equipment
- Light-reflecting switches for steady and varying intensity

<b>Typ Type</b>	<b>Bestellnummer Ordering Code</b>	<b>Gehäuse Package</b>
LD 271	Q62703-Q148	5-mm-LED-Gehäuse (T1 $\frac{3}{4}$ ), graugetöntes Epoxy-Gießharz, Lötspieße im 2.54-mm-Raster ( $\frac{1}{10}$ "")
LD 271 L	Q62703-Q833	5 mm LED package (T1 $\frac{3}{4}$ ), grey colored epoxy resin lens, solder tabs lead spacing 2.54 mm ( $\frac{1}{10}$ "").

**Grenzwerte  
Maximum Ratings**

<b>Bezeichnung Description</b>	<b>Symbol Symbol</b>	<b>Wert Value</b>	<b>Einheit Unit</b>
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{\text{op}}; T_{\text{stg}}$	- 55 ... + 100	°C
Sperrsichttemperatur Junction temperature	$T_j$	100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	5	V
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$	130	mA
Stoßstrom Surge current	$I_{\text{FSM}}$	3.5	A
Verlustleistung Power dissipation	$P_{\text{tot}}$	210	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	$R_{\text{thJA}}$	350	K/W

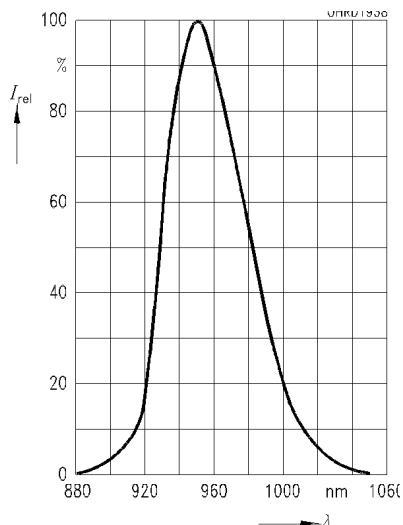
**Kennwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Characteristics**

<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$\lambda_{\text{peak}}$	950	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % von $I_{\text{max}}$ Spectral bandwidth at 50 % of $I_{\text{max}}$ $I_F = 100 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	55	nm
Abstrahlwinkel Half angle	$\phi$	$\pm 25$	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	$A$	0.25	$\text{mm}^2$
Abmessungen der aktive Chipfläche Dimensions of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.5 x 0.5	mm
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel Distance chip front to lens top	$H$	4.0 ... 4.6	mm
Schaltzeiten, $I_e$ von 10 % auf 90 % und von 90 % auf 10 %, bei $I_F = 50 \text{ mA}, R_L = 50 \Omega$ Switching times, $I_e$ from 10 % to 90 % and from 90 % to 10 %, $I_F = 100 \text{ mA}, R_L = 50 \Omega$	$t_r, t_f$	1	$\mu\text{s}$
Kapazität, $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$ Capacitance	$C_o$	40	pF
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s}$	$V_F$ $V_F$	1.30 ( $\leq 1.5$ ) 1.90 ( $\leq 2.5$ )	V V
Sperrstrom, $V_R = 5 \text{ V}$ Reverse current	$I_R$	0.01 ( $\leq 1$ )	$\mu\text{A}$
Gesamtstrahlungsfluß Total radiant flux $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$\Phi_e$	18	mW
Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ , $I_F = 100 \text{ mA}$	$TC_I$	- 0.55	%/K
Temperaturkoeffizient von $V_F, I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of $V_F, I_F = 100 \text{ mA}$	$TC_V$	- 1.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda, I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of $\lambda, I_F = 100 \text{ mA}$	$TC_\lambda$	0.3	nm/K

**Gruppierung der Strahlstärke  $I_e$  in Achsrichtung**gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ **Grouping of radiant intensity  $I_e$  in axial direction**at a steradian of  $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ 

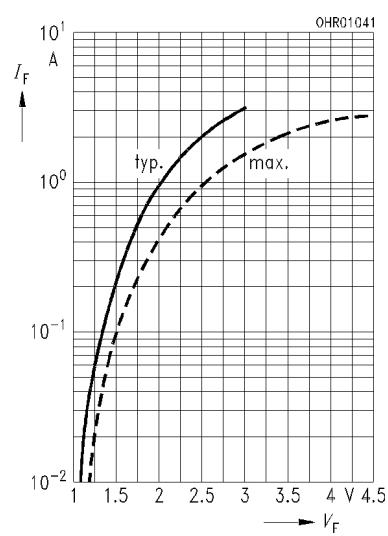
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s}$	$I_e$ $I_e \text{ typ.}$	15 ( $\geq 10$ ) 120	$\text{mW/sr}$ $\text{mW/sr}$

**Relative spectral emission**  
 $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$



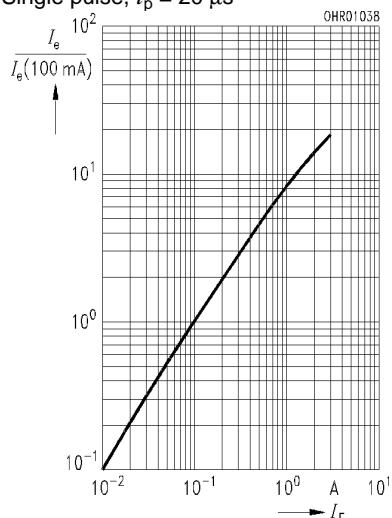
**Forward current**

$I_F = f(V_F)$ , single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$

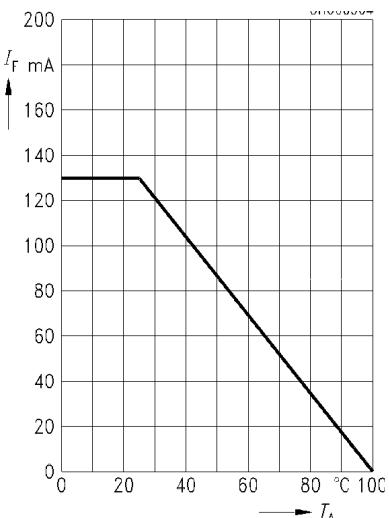


**Radiant intensity**  $\frac{I_e}{I_e(100 \text{ mA})} = f(I_F)$

Single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$



**Max. permissible forward current**  
 $I_F = f(T_A)$



**Permissible pulse handling capability**

$I_F = f(\tau)$ ,  $T_C = 25^\circ\text{C}$ ,  
 duty cycle  $D = \text{parameter}$

